Production of intense beams of highly charged ions from 18GHz SCECR-IS at RCNP

Tetsuhiko Yorita¹, Kichiji Hatanaka, Mitsuhiro Fukuda, Mitsuru Kibayashi, Shunpei Morinobu, Hiroyuki Okamura, Atsushi Tamii Research Center for Nuclear Physics, Osaka University 10-1 Mihogaoka, Ibaraki, Osaka, Japan 567-0047

Abstract

An 18 GHz superconducting ECR ion source has been installed and developed recently in order to extend the variety and the intensity of ions at the RCNP coupled cyclotron facility. Production of several ions like O, N, Ar, Kr, etc. has been developed and some of them have already been used for user experiments. Further optimizations for each component like mirror filed, extraction electrode and bias probe have been done and more intense ion beams have been obtained especially for O, N and Ar.

RCNPにおける18GHz SCECR-ISによる大強度多価イオンの生成

1. はじめに

大阪大学核物理研究センター(RCNP)のサイクロト ロン施設では、平成16年度より入射AVFサイクロ トロンの更新計画が実施されている。この計画は更 なるビームの高品質化、高安定化及び大強度化を目 指すもので、AVF加速高周波パワーの増強や高調波 の導入によるAVFのフラットトップ化などが行われ ている。イオン源に関しては、ビーム強度の増強及 び加速可能な重イオンビーム種の拡大のため、 18GHz超伝導ECRイオン源が新規導入され、平成18 年度以降様々なイオンの生成試験やサイクロトロン への入射、加速試験などの開発が進められている^[1]。 このイオン源の概要は図1に示したとおりで、理 研の18GHz超伝導ECRイオン源RAMSES^[2]をベースに設 計されており、RAMSES開発時の結果を参考に6極磁 石の内径を90mmに、プラズマチェンバーの内径を 80mmに拡大するなどの改良が加えられている。ミ ラーコイルは、4つのNbTi/Cuの超伝導コイルで構 成され、上流1コイルと下流コイルは共通の電源よ り励磁する一方、上流2コイルを順方向、中心コイ ルを逆方向にそれぞれ励磁することでミラー磁場分



¹ E-mail: yorita@rcnp.osaka-u.ac.jp

布を調整できるようになっている。ミラーコイル内 部にはNEOMAX-44Hで構成された六極磁石が設置され、 その内側にプラズマチェンバーが設置されている。 プラズマチェンバー内は1 mm厚のアルミライナーが 導入されている。プラズマチェンバーの中心軸上の 上流側からはバイアスプローブが導入されている。

これまで¹²C, ¹⁸0, ¹⁵N, ⁴⁰Ar, ⁸⁶Kr などのガスによ るイオン生成やBイオンのMIVOCによる生成の開発が 行われ、大強度の¹⁶0^{6+,5+} や¹⁸0⁶⁺、¹⁵N⁶⁺のビーム及び 多価の⁸⁶Kr^{23+,21+} のビーム等が既に実験ユーザーに 供給されている。

ビームの更なる大強度化や安定化を目指し、超伝 導コイル電流やガス流量などのパラメータの最適化 の他、プラズマチェンバー内壁及び出口電極の素材 の最適化やバイアスプローブの形状及び素材の見直 しなどの開発が更にすすめられた。

2. イオン源の最適化

2.1 ミラー磁場及び引き出し磁場の最適化

ミラー磁場はこれまで各々のコイルの電流値は、 上流1及び下流が36.3 A、中心が36.9 A、上流2が 60.5 Aで、この値に対し数%の範囲で調整が行われ てきた。これはRIKEN-RAMSESの参考値を元にえられ たパラメータであった。この電流値により生成され るミラー磁場を図2の点線で示す。今回、大規模な パラメータサーチを行った結果、上流1及び下流が 29.4 A、中心が30.3 A、上流2が59.6 A近傍に更な る最適値があることがわかった。新しいパラメータ により作られるミラー磁場は図2に実線で示される とおりで、ミラー磁場の谷の部分の磁場は変化せず、 下流側の山の部分のピーク値が1.14T から0.95Tへ



図2:ミラー磁場分布:青い点線が以前^[1]の 磁場、赤い実線が今回最適化された磁場を示 す。いずれも電流値を基にした計算値。一点 鎖線は18GHzの共鳴磁場を示す。黒い点線は +210mmの位置のものがプラズマチェンバー の上流端を、-170mmのものが以前^[1]の出口電 極位置、-179.5mmが今回の電極位置を示す

と変化している。この値はプラズマチェンバー表面、 即ちビーム軸周りr=40mmの円筒上での六極磁石が作 る磁場の最大値~1Tに近い値であり、これにより ビーム軸方向のプラズマ閉じ込めの力がビーム軸に 対し鉛直方向の閉じ込め力と同等となったと考えら れる。

また、プラズマチェンバー下流端の引き出し電極の材質をSUSからアルミに変更した。この変更は、 素材をアルミとすることで、電極にプラズマ電子が 当たった際に放出される2次電子の量が増大し、プ ラズマ密度が上がりイオンビーム量が増えることが 期待されるため行われた。この際、電極位置も下流 側へ9.5mm移動している。

これらの改良により表1のb)に示すとおり⁴⁰Arや ¹⁶0、¹⁸0、¹⁵Nイオンで軒並み3~4倍のビーム強度 の増倍が実現した。

2.2 バイアスプローブの最適化

次にバイアスプローブの最適化を行った。バイア スプローブはこれまでSUS製で直径10mmの棒状の ものを使用してきた。今回、プラズマチェンバー上 流側での2次電子の増強とプラズマに対するバイア ス電場の均一化を狙って、素材をアルミとし形状を 直径50mm厚さ5mmのディスク形状としたプローブを 導入した。

この改良の結果表1のc)に示すとおり⁴⁰Arでは若干 のビーム強度の増強が実現した。また¹⁶0では約1.5 倍のビーム増強が実現した。

図3はバイアスプローブのディスク表面の位置と ⁴⁰Ar¹¹⁺の強度の関係を示したものであるが、zがミ ラー磁場が最大値となる辺りでビーム強度も最大と なり、これは棒状のバイアスプローブの場合でも同 様であった^[1]。



図3: バイアスプローブ下流面位置に対する 40Ar11+の電流値。点線はミラー磁場の値を 示す。

4. まとめと今後

大阪大学RCNPではAVF更新の一環として、18GHz超

伝導ECRイオン源がビーム強度の増強及び加速可能 な重イオンビームの拡大を目指し新規導入され、イ オン生成試験開発が行われており、その結果、大電 流化や重イオンビームの増強が実現し、ユーザー実 験にも供給されてきた。

今回、更にミラー磁場の見直しや引き出し電極、 バイアスプローブの改良などを行い40Arや180, 160, 15Nといったイオンの強度について大幅な増強が実 現した。

一方、より重いイオンである136Xeについては、 図4や表1に示すように、30価より多価のビーム強 度が現状では非常に弱い。そのため、より多くの多 価ビーム生成を目指して、各種パラメータの最適化 や各コンポーネントの見直しを引続き行っていく。



参考文献

- [1] T. Yorita, et al., Review of Scientific Instruments79 (2008) 02A311
- [2] T. Nakagawa, et al., Review of Scientific Instruments75 (2004) 1394

図4:136Xeイオン分布:RFは750W投	入。サ
ポートガスは酸素を使用。	

a)								
	2+	3+	4+	5+	6+	7+		Ext. Voltage
¹¹ B(⁴ He)	1.3	4.1	9.3	*8.2				15kV
¹⁵ N (⁴ He)	71	85	114	158	*75	7		15kV
$^{16}O(^{4}He)$	136	190		264	*400	53		15kV
¹⁸ O (⁴ He)		76	140	142	*238	37		18kV
	11+	12+	13+	14+				
⁴⁰ Ar (¹⁶ O)	*46	*27	*12	*3.9				12kV
	20+	21+	22+	23+	24+	25+	26+	
⁸⁶ Kr (¹⁶ 0)	32	*26	* 21	*1 3	8.1	4.5	2.1	15kV
ь)								
	2+	3+	4+	5+	6+	7+		Ext. Voltage
¹⁵ N (⁴ He)		167	477	*725	117			15kV
¹⁶ O (⁴ He)	33	192		*463	421	30		15kV
¹⁸ O (⁴ He)		88	235	475	*673	39		15kV
	11+	12+	13+	14+				
⁴⁰ Ar (¹⁶ O)	*165	70	17	3				15kV
c)								
	2+	3+	4+	5+	6+	7+		Ext. Voltage
¹² C (CH4) (⁴ He)		()	410	*115	1			15kV
¹⁶ O (⁴ He)	10	178		*779	517	27		15kV
	11+	12+	13+	14+				
⁴⁰ Ar (¹⁶ O)	*188	87	28	7				15kV
	22+	23+	24+	27+	28+	29+	30+	
$^{136}Xe^{(16}O)$	22	32	40	29	*14	7	2.8	15kV

表1:各イオン種の各価数に対するイオン電流値(e µ A)。サポートガス種や引出電圧を 併記する。*印はビームテストの際にその価数に対して各パラメータの最適化が行われ ていることを示している: a)以前[1]の電流値。b)ミラー磁場及び出口電極最適化後の 電流値。c)バイアスプローブ最適化後の電流値。